

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2009-168499

(P2009-168499A)

(43) 公開日 平成21年7月30日(2009.7.30)

(51) Int.Cl.			F I			テーマコード (参考)	
GO 1 B	11/00	(2006.01)	GO 1 B	11/00	H	2 F 0 6 5	
GO 1 N	21/954	(2006.01)	GO 1 N	21/954	A	2 G 0 5 1	
GO 2 B	23/24	(2006.01)	GO 2 B	23/24	A	2 H 0 4 0	
GO 6 T	1/00	(2006.01)	GO 2 B	23/24	B	4 C 0 6 1	
A 6 1 B	1/00	(2006.01)	GO 6 T	1/00	3 0 0	5 B 0 5 7	
審査請求 未請求 請求項の数 12 O L (全 19 頁) 最終頁に続く							

(21) 出願番号 特願2008-4294 (P2008-4294)
(22) 出願日 平成20年1月11日 (2008.1.11)

(71) 出願人 000000376
オリンパス株式会社
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目4番2号
(74) 代理人 100106909
弁理士 棚井 澄雄
(74) 代理人 100064908
弁理士 志賀 正武
(74) 代理人 100094400
弁理士 鈴木 三義
(74) 代理人 100086379
弁理士 高柴 忠夫
(74) 代理人 100129403
弁理士 増井 裕士

最終頁に続く

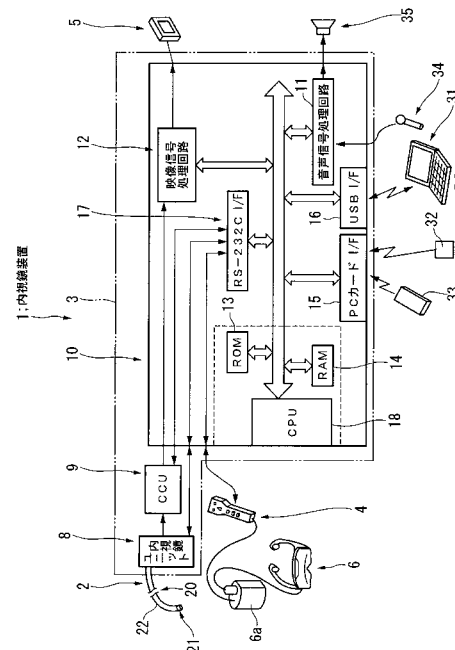
(54) 【発明の名称】 内視鏡装置およびプログラム

(57) 【要約】

【課題】劣化部分の劣化の度合いを画像上で視覚的に判断することができる内視鏡装置、およびプログラムを提供する。

【解決手段】CPU 18は、内視鏡2が検査対象を撮像した画像において検査対象の劣化部分の基準点を設定する。また、CPU 18は、劣化部分の劣化の度合いを画像の目視により判断する検査の基準となる目印の表示位置を基準点の位置と検査基準値とに基づいて算出する。また、映像信号処理回路12は、CPU 18によって算出された表示位置に目印を表示するために画像を処理する。

【選択図】 図2



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

内視鏡が検査対象を撮像した画像において前記検査対象の劣化部分の基準点を設定する基準点設定手段と、

前記劣化部分の劣化の度合いの基準となる目印の表示位置を前記基準点の位置と検査基準値とに基づいて算出する算出手段と、

前記算出手段によって算出された前記表示位置に前記目印を表示するために前記画像を処理する画像処理手段と、

を備えたことを特徴とする内視鏡装置。

【請求項 2】

前記基準点設定手段は、前記画像において前記検査対象の劣化部分の 2 つの基準点を指定し、

前記目印は、前記基準点設定手段によって指定された前記 2 つの基準点を通る線に平行な線である

ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

【請求項 3】

前記目印は、前記基準点設定手段によって指定された前記基準点を中心とする円または楕円であることを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

【請求項 4】

前記算出手段によって算出された前記表示位置に対応する空間上の位置に基づいて前記目印の表示形態を制御する制御手段をさらに備えたことを特徴とする請求項 1 ~ 請求項 3 のいずれかに記載の内視鏡装置。

【請求項 5】

前記基準点設定手段はさらに、前記画像において計測点を指定し、

前記算出手段はさらに、前記 2 つの基準点を通る線を基準線とし、前記基準線と前記計測点との距離に基づいて算出した値を前記検査基準値とする

ことを特徴とする請求項 2 に記載の内視鏡装置。

【請求項 6】

前記基準点設定手段はさらに、前記画像において計測点を指定し、

前記算出手段はさらに、前記基準点と前記計測点との距離に基づいて算出した値を前記検査基準値とする

ことを特徴とする請求項 3 に記載の内視鏡装置。

【請求項 7】

ユーザが前記検査基準値を入力するための入力手段をさらに備え、

前記算出手段は、前記入力手段に入力された前記検査基準値を使用する

ことを特徴とする請求項 1 ~ 請求項 4 のいずれかに記載の内視鏡装置。

【請求項 8】

前記検査対象毎に前記検査基準値を記憶する記憶手段と、

ユーザが前記検査対象を入力するための入力手段とをさらに備え、

前記算出手段は、前記入力手段に入力された前記検査対象に対応した前記検査基準値を前記記憶手段から読み出して使用する

ことを特徴とする請求項 1 ~ 請求項 4 のいずれかに記載の内視鏡装置。

【請求項 9】

前記検査対象毎に前記検査基準値を記憶する記憶手段と、

前記検査対象毎に前記検査基準値を記憶する外部の記憶手段から、前記入力手段に入力された前記検査対象に対応する前記検査基準値を取得する取得手段とをさらに備え、

前記算出手段は、前記取得手段によって取得された前記検査基準値を使用する

ことを特徴とする請求項 1 ~ 請求項 4 のいずれかに記載の内視鏡装置。

【請求項 10】

前記検査対象毎に前記検査基準値を記憶する記憶手段と、

10

20

30

40

50

前記検査対象を識別する識別手段とをさらに備え、

前記算出手段は、前記識別手段によって識別された前記検査対象に対応した前記検査基準値を前記記憶手段から読み出して使用する

ことを特徴とする請求項 1 ～ 請求項 4 のいずれかに記載の内視鏡装置。

【請求項 1 1】

前記検査対象を識別する識別手段と、

前記検査対象毎に前記検査基準値を記憶する外部の記憶手段から、前記識別手段によって識別された前記検査対象に対応する前記検査基準値を取得する取得手段とをさらに備え、

前記算出手段は、前記取得手段によって取得された前記検査基準値を使用する

10

ことを特徴とする請求項 1 ～ 請求項 4 のいずれかに記載の内視鏡装置。

【請求項 1 2】

内視鏡が検査対象を撮像した画像において前記検査対象の劣化部分の基準点を設定する基準点設定ステップと、

前記劣化部分の劣化の度合いの基準となる目印の表示位置を前記基準点の位置と検査基準値とに基づいて算出する算出ステップと、

前記算出ステップによって算出された前記表示位置に前記目印を表示するために前記画像を処理する画像処理ステップと、

をコンピュータに実行させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】

20

【技術分野】

【0001】

本発明は、内視鏡が検査対象を撮像した画像を用いて検査対象の検査を行うことが可能な内視鏡装置およびプログラムに関する。

【背景技術】

【0002】

従来、計測機能を備えた内視鏡装置がある。例えば特許文献 1 には、パイプの内面に生じた腐食の深さや傷の長さ、タービンブレードに生じた欠損の窪みの長さなどを計測する方法が記載されている。内視鏡装置の計測機能を利用した検査では、検査対象に生じた傷や錆などの劣化部分の長さの測定値が表示装置の画面に表示され、ユーザがその測定値と、劣化部分の許容度を示す検査基準値とを比較することで、劣化が許容できるか否かを判定していた。

30

【特許文献 1】特許第 3 7 7 1 9 8 8 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

従来の検査では、ユーザが劣化部分の長さの測定値と検査基準値とを比較して検査の可否を判定するのみであり、劣化を許容できる範囲に対する劣化部分の劣化の度合いを画像上で視覚的に判断することができなかった。

【0004】

40

本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであって、劣化部分の劣化の度合いを画像上で視覚的に判断することができる内視鏡装置およびプログラムを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0005】

本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、内視鏡が検査対象を撮像した画像において前記検査対象の劣化部分の基準点を設定する基準点設定手段と、前記劣化部分の劣化の度合いの基準となる目印の表示位置を前記基準点の位置と検査基準値とに基づいて算出する算出手段と、前記算出手段によって算出された前記表示位置に前記目印を表示するために前記画像を処理する画像処理手段とを備えたことを特徴とする内視鏡装置で

50

ある。

【 0 0 0 6 】

また、本発明の内視鏡装置において、前記基準点設定手段は、前記画像において前記検査対象の劣化部分の２つの基準点を指定し、前記目印は、前記基準点設定手段によって指定された前記２つの基準点を通る線に平行な線であることを特徴とする。

【 0 0 0 7 】

また、本発明の内視鏡装置において、前記目印は、前記基準点設定手段によって指定された前記基準点を中心とする円または楕円であることを特徴とする。

【 0 0 0 8 】

また、本発明の内視鏡装置は、前記算出手段によって算出された前記表示位置に対応する空間上の位置に基づいて前記目印の表示形態を制御する制御手段をさらに備えたことを特徴とする。

10

【 0 0 0 9 】

また、本発明の内視鏡装置において、前記基準点設定手段はさらに、前記画像において計測点を指定し、前記算出手段はさらに、前記２つの基準点を通る線を基準線とし、前記基準線と前記計測点との距離に基づいて算出した値を前記検査基準値とすることを特徴とする。

【 0 0 1 0 】

また、本発明の内視鏡装置において、前記基準点設定手段はさらに、前記画像において計測点を指定し、前記算出手段はさらに、前記基準点と前記計測点との距離に基づいて算出した値を前記検査基準値とすることを特徴とする。

20

【 0 0 1 1 】

また、本発明の内視鏡装置は、ユーザが前記検査基準値を入力するための入力手段をさらに備え、前記算出手段は、前記入力手段に入力された前記検査基準値を使用することを特徴とする。

【 0 0 1 2 】

また、本発明の内視鏡装置は、前記検査対象毎に前記検査基準値を記憶する記憶手段と、ユーザが前記検査対象を入力するための入力手段とをさらに備え、前記算出手段は、前記入力手段に入力された前記検査対象に対応した前記検査基準値を前記記憶手段から読み出して使用することを特徴とする。

30

【 0 0 1 3 】

また、本発明の内視鏡装置は、前記検査対象毎に前記検査基準値を記憶する記憶手段と、前記検査対象毎に前記検査基準値を記憶する外部の記憶手段から、前記入力手段に入力された前記検査対象に対応する前記検査基準値を取得する取得手段とをさらに備え、前記算出手段は、前記取得手段によって取得された前記検査基準値を使用することを特徴とする。

【 0 0 1 4 】

また、本発明の内視鏡装置は、前記検査対象毎に前記検査基準値を記憶する記憶手段と、前記検査対象を識別する識別手段とをさらに備え、前記算出手段は、前記識別手段によって識別された前記検査対象に対応した前記検査基準値を前記記憶手段から読み出して使用することを特徴とする。

40

【 0 0 1 5 】

また、本発明の内視鏡装置は、前記検査対象を識別する識別手段と、前記検査対象毎に前記検査基準値を記憶する外部の記憶手段から、前記識別手段によって識別された前記検査対象に対応する前記検査基準値を取得する取得手段とをさらに備え、前記算出手段は、前記取得手段によって取得された前記検査基準値を使用することを特徴とする。

【 0 0 1 6 】

また、本発明は、内視鏡が検査対象を撮像した画像において前記検査対象の劣化部分の基準点を設定する基準点設定ステップと、前記劣化部分の劣化の度合いの基準となる目印の表示位置を前記基準点の位置と検査基準値とに基づいて算出する算出ステップと、前記

50

算出ステップによって算出された前記表示位置に前記目印を表示するために前記画像を処理する画像処理ステップとをコンピュータに実行させるためのプログラムである。

【発明の効果】

【0017】

本発明によれば、劣化部分の劣化の度合いの基準となる目印が、基準点の位置と検査基準値とに基づいて算出した表示位置に表示されるので、劣化部分の劣化の度合いを画像上で視覚的に判断することができるという効果が得られる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0018】

以下、図面を参照し、本発明の実施形態を説明する。図1は、本発明の一実施形態による内視鏡装置（計測用内視鏡装置）の全体構成を示している。図1に示すように、内視鏡装置1は、細長な挿入部20を有する内視鏡2と、この内視鏡2の挿入部20を収納する収納部を備えた制御装置であるコントロールユニット3と、装置全体の各種動作制御を実行する際に必要な操作を行うためのリモートコントローラ4と、内視鏡画像や操作制御内容（例えば処理メニュー）等の表示を行う表示装置であるLCD5（液晶モニタ）と、通常の内視鏡画像、あるいはその内視鏡画像を擬似的なステレオ画像として立体視可能にするFMD6（フェイスマウントディスプレイ）と、このFMD6に画像データを供給するFMDアダプタ6a等で主に構成されている。

10

【0019】

挿入部20は硬質な先端部21と、柔軟性を有する可撓管部と（例えば上下左右に湾曲可能な湾曲部22（図2））を連設して構成されている。先端部21には、観察視野を2つ有するステレオ光学アダプタ7a, 7b、あるいは観察視野が1つの通常観察光学アダプタ7c等、各種光学アダプタが着脱自在になっている。

20

【0020】

図2に示すように、コントロールユニット3内には、内視鏡ユニット8、CCU9（カメラコントロールユニット）、および制御ユニット10が設けられており、挿入部20の基端部は内視鏡ユニット8に接続されている。内視鏡ユニット8は、観察時に必要な照明光を供給する光源装置（不図示）と、挿入部20を構成する湾曲部22を湾曲させる湾曲装置（不図示）とを備えて構成されている。

30

【0021】

挿入部20の先端部21には固体撮像素子2a（図5参照）が内蔵されている。固体撮像素子2aは、光学アダプタを介して結像された被写体像を光電変換し、撮像信号を生成する。CCU9には、固体撮像素子2aから出力された撮像信号が入力される。この撮像信号は、CCU9内で例えばNTSC信号等の映像信号（画像データ）に変換されて、制御ユニット10へ供給される。

40

【0022】

制御ユニット10内には、音声信号処理回路11、映像信号が入力される映像信号処理回路12、ROM13、RAM14、PCカードI/F15（PCカードインターフェイス）、USB I/F16（USBインターフェイス）、およびRS-232C I/F17（RS-232Cインターフェイス）等と、これら各種機能を主要プログラムに基づいて実行し動作制御を行うCPU18とが設けられている。

40

【0023】

RS-232C I/F17には、CCU9および内視鏡ユニット8が接続されると共に、これらCCU9や内視鏡ユニット8等の制御および動作指示を行うリモートコントローラ4が接続されている。ユーザがリモートコントローラ4を操作すると、その操作内容に基づいて、CCU9および内視鏡ユニット8を動作制御する際に必要な通信が行われる。

【0024】

USB I/F16は、コントロールユニット3とパーソナルコンピュータ31とを電氣的に接続するためのインターフェイスである。このUSB I/F16を介してコント

50

ロールユニット 3 とパーソナルコンピュータ 3 1 とを接続することによって、パーソナルコンピュータ 3 1 側で内視鏡画像の表示指示や、計測時における画像処理等の各種の指示制御を行うことが可能になると共に、コントロールユニット 3 とパーソナルコンピュータ 3 1 との間での各種の処理に必要な制御情報やデータ等の入出力を行うことが可能になる。

【 0 0 2 5 】

また、P C カード I / F 1 5 には、P C M C I A メモリカード 3 2 やフラッシュメモリカード 3 3 等の記憶媒体である、いわゆるメモリカードが自由に着脱されるようになっている。メモリカードを P C カード I / F 1 5 に装着することにより、C P U 1 8 による制御によって、このメモリカードに記憶されている制御処理情報や画像情報等のデータのコントロールユニット 3 への取り込み、あるいは制御処理情報や画像情報等のデータのメモリカードへの記録を行うことが可能になる。

10

【 0 0 2 6 】

映像信号処理回路 1 2 は、C C U 9 から供給された内視鏡画像と、グラフィックによる操作メニューとを合成した合成画像を表示するため、C P U 1 8 の制御により生成される、操作メニューに基づくグラフィック画像信号と C C U 9 からの映像信号を合成する処理や、L C D 5 の画面上に表示するのに必要な処理等を行い、映像信号を L C D 5 に供給する。また、この映像信号処理回路 1 2 は、単に内視鏡画像、あるいは操作メニュー等の画像を単独で表示するための処理を行うことも可能である。したがって、L C D 5 の画面上には、内視鏡画像、操作メニュー画像、内視鏡画像と操作メニュー画像との合成画像等が表示される。

20

【 0 0 2 7 】

音声信号処理回路 1 1 には、マイク 3 4 によって集音されて生成された、メモリカード等の記憶媒体に記録する音声信号、メモリカード等の記憶媒体の再生によって得られた音声信号、あるいは C P U 1 8 によって生成された音声信号が供給される。この音声信号処理回路 1 1 は、供給された音声信号を再生するのに必要な増幅処理等の処理を施してスピーカ 3 5 に出力する。このことによって、スピーカ 3 5 から音声が出力される。

【 0 0 2 8 】

C P U 1 8 は、R O M 1 3 に格納されているプログラムを実行することによって、目的に応じた処理を行うように各種回路部等を制御して、システム全体の動作制御を行う。R A M 1 4 は、C P U 1 8 によって、データの一時格納用の作業領域として使用される。

30

【 0 0 2 9 】

図 3 に示すように、リモートコントローラ 4 の前面には、ジョイスティック 4 1、レバースイッチ 4 2、フリーズスイッチ 4 3、ストアスイッチ 4 4、および計測実行スイッチ 4 5 が設けられている。また、リモートコントローラ 4 の側面には W I D E スイッチ 4 6 および T E L E スイッチ 4 7 が設けられている。

【 0 0 3 0 】

ジョイスティック 4 1 は、湾曲部 2 2 の湾曲動作を指示するために操作されるスイッチであり、ユーザがこれを傾倒操作することによって、湾曲部 2 2 がその傾倒方向に対応する方向に傾倒角度分だけ湾曲するようになっている。また、ジョイスティック 4 1 を真下に押下することによって湾曲動作の微調整の指示を入力することも可能である。レバースイッチ 4 2 は、グラフィック表示される各種メニューの操作や、計測を行う場合のポインタ移動の際に操作されるスイッチであり、ジョイスティック 4 1 と略同様に構成されている。フリーズスイッチ 4 3 は、L C D 5 での表示に関わるスイッチである。

40

【 0 0 3 1 】

ストアスイッチ 4 4 は、フリーズスイッチ 4 3 の押下によって静止画像が表示された場合に、この静止画像をメモリカードに記録するときに用いるスイッチである。計測実行スイッチ 4 5 は、計測ソフトを実行する際に用いるスイッチである。フリーズスイッチ 4 3、ストアスイッチ 4 4、および計測実行スイッチ 4 5 は、オン/オフの指示を押下操作によって行う例えば押下式を採用して構成されている。

50

【 0 0 3 2 】

W I D Eスイッチ 4 6、T E L Eスイッチ 4 7はそれぞれ内視鏡画像を拡大、縮小するときに用いるスイッチである。挿入部 2 0で撮像される内視鏡画像は、映像信号処理回路 1 2によって必要に応じて拡大または縮小される。この拡大または縮小の倍率の制御はW I D Eスイッチ 4 6とT E L Eスイッチ 4 7の操作により行われる。

【 0 0 3 3 】

図 4 および図 5 は、本実施形態の内視鏡装置 1 で用いられる光学アダプタの 1 つであるステレオ光学アダプタ 7 a の一例の構成を示している。図 4 および図 5 に示すように、直視型のステレオ光学アダプタ 7 a の先端面には、一对の照明レンズ 5 1 , 5 2 と 2 つの対物レンズ系 5 3 , 5 4 とが設けられており、図 5 に示すように、固定リング 5 0 の雌ねじ 5 0 a を、先端部 2 1 に形成されている雄ねじ 2 1 a に螺合することによって一体的に固定されるようになっている。

10

【 0 0 3 4 】

図 5 に示すように、2 つの対物レンズ系 5 3 , 5 4 により、先端部 2 1 内に配設された固体撮像素子 2 a の撮像面上に 2 つの光学像が結像される。そして、この固体撮像素子 2 a で光電変換された撮像信号は、電氣的に接続された信号線 2 b および内視鏡ユニット 8 を介して C C U 9 に供給されて映像信号に変換され、その後、映像信号処理回路 1 2 に供給される。以下、この映像信号が構成する画像を元画像と記載する。

【 0 0 3 5 】

次に、図 6 を参照し、ステレオ計測による計測点の 3 次元座標の求め方を説明する。左側および右側の光学系で撮像された画像に対して、三角測量の方法により、計測点 6 0 の 3 次元座標 (X , Y , Z) が以下の (1) 式 ~ (3) 式で計算される。ただし、歪み補正が施された左右の画像上の計測点 6 1 , 6 2 の座標をそれぞれ (X_L , Y_L)、(X_R , Y_R) とし、左側と右側の光学中心 6 3 , 6 4 の距離を D とし、焦点距離を F とし、 $t = D / (X_L - X_R)$ とする。

20

$$X = t \times X_R + D / 2 \quad \cdots (1)$$

$$Y = t \times Y_R \quad \cdots (2)$$

$$Z = t \times F \quad \cdots (3)$$

【 0 0 3 6 】

上記のように元画像上の計測点 6 1 , 6 2 の座標が決定されると、パラメータ D および F を用いて計測点 6 0 の 3 次元座標が求まる。いくつかの点の 3 次元座標を求めることによって、2 点間の距離、2 点を結ぶ線と 1 点の距離、面積、深さ、表面形状等の様々な計測が可能である。また、内視鏡 2 の撮像面から被写体までの距離 (物体距離) を求めることも可能となる。上記のステレオ計測を行うためには、内視鏡先端部 2 1 とステレオ光学アダプタを含む光学系の特性を示す光学データが必要である。なお、光学データの詳細は、例えば特開 2 0 0 4 - 4 9 6 3 8 号公報に記載されているので、その説明を省略する。

30

【 0 0 3 7 】

次に、本実施形態における計測処理の詳細を説明する。以下では、ステレオ光学アダプタ 7 a が先端部 2 1 に装着された場合を例示して説明すると共に、次の 3 種類の計測モードを例示して説明する。

40

(A) 2 点間距離計測モード : 2 点間を結ぶ直線の長さを計測するモード。

(B) 線基準計測モード : 2 点間を結ぶ直線に対して 1 点から下ろした垂線の長さを計測するモード。

(C) オフセット計測モード : 検査対象の劣化部分の劣化の度合いを検査基準と視覚的に比較することを可能とするモード。

【 0 0 3 8 】

図 7 および図 8 は計測処理の手順を示している。また、図 9 ~ 図 1 1 は L C D 5 の表示画面を示している。ユーザがリモートコントローラ 4 の計測実行スイッチ 4 5 を押下することによって、計測処理の開始が指示される。C P U 1 8 は、R S - 2 3 2 C I / F 1 7 を介してリモートコントローラ 4 から入力される信号に基づいてこの指示を検出し、計

50

測処理を開始する。

【0039】

図9(a)は計測処理の開始時点の表示画面を示している。ステレオ光学アダプタ7aで捉えられた左右の被写体像に対応する左画像100aおよび右画像100bと各種メニューアイコン105とが重畳して表示される。また、カーソル110が表示される。ユーザがリモートコントローラ4のレバースイッチ42を操作することによってカーソルの移動を指示すると、CPU18は、RS-232C I/F17を介して入力される信号に基づいてこの指示を検出する(ステップS100)。図示しないが、この後、CPU18によって、カーソルの表示位置を更新する処理が実行される。

【0040】

続いて、CPU18はカーソルが示す位置に一時計測点を設定すると共に、一時計測点に対応する右画像上の位置(以下、対応点と記載する)を算出するマッチング処理を実行する(ステップS110)。図9(a)に示すように、一時計測点115aおよび対応点115bが表示画面に○マークで表示される。また、一時計測点115aの周辺を拡大した画像120aと、対応点115bの周辺を拡大した画像120bとが表示画面に表示される。ユーザがレバースイッチ42を操作しカーソル110を移動させることによって、一時計測点115aおよび対応点115bはリアルタイムに移動する。

【0041】

続いて、これまでに入力された計測点の個数と計測モードの種類に応じて各種計測モードの処理が実行される(ステップS120)。計測点は、後述するステップS130で入力される。図8は、各種計測モードに応じた処理の手順を示している。まず、CPU18は、一時計測点およびその対応点の画像上の位置に基づいてそれらの3次元座標を算出し、さらにそれらの3次元座標に基づいて物体距離を算出する。算出された物体距離は表示画面に表示される(ステップS200)。図9(a)の表示画面における計測結果125aは物体距離の計測結果を示している。

【0042】

続いて、ステップS205において、計測モードの種類に応じて処理が分岐する。計測モードが2点間距離計測モード、線基準計測モード、オフセット計測モードの各場合に、処理がそれぞれステップS210、S220、S235へ進む。

【0043】

計測モードが2点間距離計測モードの場合には、ステップS210において、入力された計測点の数に応じて処理が分岐する。入力された計測点の数が0個の場合には、計測処理が終了する。また、入力された計測点の数が1個の場合には、前回入力された計測点と一時計測点との間の2点間距離(3次元距離)が算出され、算出結果が表示画面に表示される(ステップS215)。図9(b)は2点間距離計測モードにおける表示画面を示している。計測点130aが入力された場合、その対応点130bが算出され、2点間距離が算出される。計測結果125bは2点間距離の計測結果を示している。ステップS215の処理が終了すると計測処理が終了する。

【0044】

計測モードが線基準計測モードの場合には、ステップS220において、入力された計測点の数に応じて処理が分岐する。入力された計測点の数が0個の場合には、計測処理が終了する。また、入力された計測点の数が1個の場合には、前回入力された計測点と一時計測点とを通る直線(基準線)が表示画面に表示される(ステップS225)。図10(a)は線基準計測モードにおける表示画面を示している。計測点135aが入力された場合、その対応点135bが算出され、計測点135aと一時計測点115aとを通る基準線140が表示される。一時計測点115aの移動に伴って基準線140も移動する。ステップS225の処理が終了すると計測処理が終了する。

【0045】

また、入力された計測点の数が2個の場合には、一時計測点(検査基準点)と基準線との距離が算出され、算出結果が表示画面に表示される(ステップS230)。図10(b)

10

20

30

40

50

）は線基準計測モードにおける表示画面を示している。計測点 1 3 5 a に続いて計測点 1 4 5 a が入力された場合、その対応点 1 4 5 b が算出される。また、計測点 1 3 5 a と計測点 1 4 5 a とを通る基準線 1 5 0 が固定される。また、一時計測点 1 1 5 a と基準線 1 5 0 との距離の算出結果が計測結果 1 2 5 c として表示画面に表示される。一時計測点 1 1 5 a の移動に伴って計測結果 1 2 5 c は更新される。ステップ S 2 3 0 の処理が終了すると計測処理が終了する。

【 0 0 4 6 】

計測モードがオフセット計測モードの場合には、ステップ S 2 3 5 において、入力された計測点の数に応じて処理が分岐する。入力された計測点の数が 0 個の場合には、計測処理が終了する。また、入力された計測点の数が 1 個の場合には、ステップ S 2 2 5 と同様にして基準線が表示画面に表示される（ステップ S 2 4 0 ）。

10

【 0 0 4 7 】

また、入力された計測点の数が 2 個の場合には、ステップ S 2 3 0 と同様にして、一時計測点と基準線との距離が算出され、算出結果が表示画面に表示される（ステップ S 2 4 5 ）。さらに、一時計測点を通り基準線に平行な検査基準線が算出され、表示画面に表示される（ステップ S 2 5 0 ）。この検査基準線は、劣化部分の劣化の度合いを内視鏡画像の目視により判断する検査の基準となる目印の役割を果たす。

【 0 0 4 8 】

図 1 1 (a) はオフセット計測モードにおける表示画面を示している。計測点 1 3 5 a に続いて計測点 1 4 5 a が入力された場合、その対応点 1 4 5 b が算出され、計測点 1 3 5 a と計測点 1 4 5 a とを通る基準線 1 5 0 が表示画面に表示される。また、一時計測点 1 1 5 a と基準線 1 5 0 との距離の算出結果が計測結果 1 2 5 d として表示画面に表示される。さらに、一時計測点 1 1 5 a を通り基準線 1 5 0 に平行な検査基準線 1 5 5 が表示される。この検査基準線 1 5 5 は被写体上の実線 1 5 5 a と、被写体のない背景上の破線 1 5 5 b とで構成されている。一時計測点 1 1 5 a の移動に伴って計測結果 1 2 5 d および検査基準線 1 5 5 は更新される。ステップ S 2 5 0 の処理が終了すると計測処理が終了する。オフセット計測モードによる検査の詳細は後述する。

20

【 0 0 4 9 】

上述した各種計測モードの処理が終了すると、処理が図 7 のステップ S 1 3 0 へ進む。一時計測点を計測点に指定するため、ユーザがレバースイッチ 4 2 を押下すると、C P U 1 8 は、R S - 2 3 2 C I / F 1 7 を介してリモートコントローラ 4 から入力される信号に基づいて、計測点が指定されたことを検出し、一時計測点を計測点に設定する（ステップ S 1 3 0 ）。このとき、図 9 ~ 図 1 1 に示すように、設定された計測点とその対応点は × マークで表示画面に表示される。

30

【 0 0 5 0 】

このようにして、ステップ S 1 0 0 ~ S 1 3 0 を繰り返すことによって、所望の位置まで一時計測点が移動し、移動が完了したら、一時計測点が計測点として設定される。これまでに入力された計測点または対応点の修正が必要な場合には、ユーザは各種メニューアイコンの中から修正アイコンを選択する。このとき、図 1 1 (b) に示すように、カーソル 1 6 5 の形状は + マークに変化し、これまでに入力された計測点または対応点を選択できるようにする。計測点または対応点を選択された場合、カーソルの形状は矢印マークに戻り、選択された計測点または対応点を適切な位置に入力し直せるようになる。計測点または対応点の修正が完了すると、処理が再度ステップ S 1 0 0 から開始される。

40

【 0 0 5 1 】

計測処理中にストアスイッチ 4 4 を押下すると、内視鏡画像と計測結果を含む画像データをメモリカードに記録することが可能である。計測結果は計測の順番に記録される。そして、内視鏡画像の再生時には、記録した順番で計測結果が表示される。ただし、計測点が修正された場合には、修正後に得られた計測結果が他の計測結果よりも重要であると考えられるので、修正後に得られた計測結果が優先的に表示されるように計測結果の記録の順番が変更される。

50

【 0 0 5 2 】

次に、オフセット計測モードによる検査の詳細を説明する。前述したように、オフセット計測モードは、検査対象の劣化部分の劣化の度合いを検査基準と視覚的に比較することを可能とするモードである。オフセット計測モードでは、図 1 1 (a) に示したように、一時計測点 1 1 5 a を通り基準線 1 5 0 に平行な検査基準線 1 5 5 と、一時計測点 1 1 5 a と基準線 1 5 0 との距離の算出結果である計測結果 1 2 5 d とが表示画面に表示される。計測結果 1 2 5 d が示す数値が、劣化部分の許容度を示す検査基準値に等しくなる位置に一時計測点 1 1 5 a がある状態で、ユーザは検査基準線 1 5 5 と劣化部分 1 6 0 とを比較することによって、劣化部分の可否を視覚的に判定することができる。

【 0 0 5 3 】

すなわち、ユーザは画像内で劣化部分 1 6 0 が検査基準線 1 5 5 を越えているか否か (図 1 1 (a) では劣化部分 1 6 0 の輪郭線が検査基準線 1 5 5 よりも左側にあるかどうか) を確認する。劣化部分 1 6 0 が検査基準線 1 5 5 を越えている場合には、検査結果は不合格となり、劣化部分 1 6 0 が検査基準線 1 5 5 を越えていない場合には、検査結果は合格となる。これによって、ユーザは劣化部分の大きさを検査基準と画像上で比較することが可能となり、従来の数値の比較による検査よりも合否結果が視覚的に分かりやすい検査を行うことができる。

【 0 0 5 4 】

次に、図 1 2 を参照しながら、検査基準線の表示方法を説明する。図 1 2 (a) は画像上の検査対象を示し、図 1 2 (b) は空間上の検査対象を示している。検査基準線の表示は以下のようにして行われる。

【 0 0 5 5 】

前述したように、ユーザが検査対象の劣化部分の 2 つの基準点 (計測点) を指定すると、2 つの基準点を通る基準線が表示される。続いて、基準線からの距離が検査基準値と一致する位置にユーザが基準点を指定すると、その基準点を通り基準線にほぼ平行な検査基準線が表示される。

【 0 0 5 6 】

ここで、ユーザが指定する基準点である画像上の点を A, B, C とし、点 A, B, C に対応する空間上の点を P, Q, R とする。また、画像上で 2 点 A, B を通る直線 (基準線) を l_1 とし、空間上で 2 点 P, Q を通る直線を m_1 とする。また、画像上で直線 l_1 に平行で点 C を通る直線 (検査基準線) を l_2 とし、空間上で直線 m_1 に平行で点 R を通る直線を m_2 とする。また、 t を媒介変数として直線 l_2 上を動く点を $D(t)$ とし、直線 m_2 上を動く点を $S(t)$ とする。また、画像上の点 $D(t)$ に対応する空間上の点を $S^*(t)$ とする。また、点 $A, B, C, P, Q, R, D(t), S(t), S^*(t)$ の位置ベクトルを $a, b, c, p, q, r, d(t), s(t), s^*(t)$ とする。また、直線 l_1 と点 C との距離を k とし、直線 m_1 と点 R との距離を h とする。

【 0 0 5 7 】

直線 l_2 上の全ての点に関して基準線からの 3 次元距離が検査基準値に等しいとは限らない。なぜなら、直線 l_2 上の点は画像上の点であり、その点に対応した空間上の点が空間上の基準線から検査基準値だけ離れているとは限らないからである。例えば、直線 l_2 上の点に関して、検査対象上の点では基準線からの 3 次元距離が検査基準値に等しく、検査対象がない背景上の点では基準線からの 3 次元距離が検査基準値とは異なるということがある。そこで、本実施形態では、以下の 2 種類の方法により検査基準線の表示を行う。

【 0 0 5 8 】

第 1 の表示方法では、直線 l_2 上の各点で計測を行って基準線からの 3 次元距離を求め、3 次元距離が検査基準値に等しいと判定された点では実線を表示し、3 次元距離が検査基準値に等しくないと判定された点では破線を表示する。これによって、ユーザが画像の目視により検査対象の劣化部分の合否判定を行う際の判定精度を向上することができる。具体的には、直線 l_2 の方程式 ((4) 式) に従って、 t を変化させながら、位置ベクトル $d(t)$ および対応する空間上の位置ベクトル $s^*(t)$ を算出する。ただし、点 D (

10

20

30

40

50

t) が画像範囲内になるように t の範囲を設定する。

$$d(t) = t \times (b - a) + c \quad \dots (4)$$

【0059】

また、直線 m2 の方程式 ((5) 式) に従って、上記と同じ範囲で t を変化させながら、空間上の位置ベクトル s(t) を算出する。

【0060】

【数1】

$$s(t) = \frac{t \times (q - r)}{\|b - a\|} + r \quad \dots (5)$$

10

【0061】

同一の t に対応する位置ベクトル s*(t) と s(t) の差が小さいとき、すなわち (6) 式を満たす場合に、上記の 3 次元距離が検査基準値に等しいと判定する。ただし、e は所定の閾値であり、物体距離に応じて e を設定してもよい。

【0062】

【数2】

$$\|s^*(t) - s(t)\| < e \quad \dots (6)$$

20

【0063】

第2の表示方法では、直線 l2 上の各点を通り直線 l2 に垂直な線分 l3 (図13参照) 上の各点で計測を行って基準線からの 3 次元距離を求め、3 次元距離が検査基準値に等しいと判定された点で実線を表示する。具体的には、直線 l3 上を動く点を E(t, w) とし、点 E(t, w) に対応する空間上の点を U*(t, w) とし、点 E(t, w), U*(t, w) の位置ベクトルを e(t, w), u*(t, w) とし、直線 l3 の方程式 ((7) 式) に従って、w を変化させながら、位置ベクトル e(t, w) および対応する空間上の位置ベクトル u*(t, w) を算出する。ただし、n はベクトル (b - a) に垂直な単位ベクトルであり、w の範囲は画面の大きさに合わせて適当に選択するものとする。

$$e(t, w) = w \times n + d(t) \quad \dots (7)$$

30

【0064】

また、直線 m2 の方程式 (前述した (5) 式) に従って、上記と同じ t において、空間上の位置ベクトル s(t) を算出する。位置ベクトル e(t, w) と s(t) の差が小さいとき、すなわち (8) 式を満たす場合に、上記の 3 次元距離が検査基準値に等しいと判定する。ただし、e は所定の閾値である。

【0065】

【数3】

$$\|e(t, w) - s(t)\| < e \quad \dots (8)$$

40

【0066】

CPU18 は上記の方法に従って検査基準線の表示位置 (位置ベクトル d(t), e(t, w) の集合に対応する位置) を算出すると共に、検査基準線の表示形態 (実線・破線の種別) を決定する。また、CPU18 は、検査基準線その他、カーソルや、計測点のマーク、各種メニューアイコン等を内視鏡画像に重畳するためのグラフィック画像信号を生成し、映像信号処理回路12へ出力する。映像信号処理回路12は、グラフィック画像信号とCCU9からの映像信号を合成する画像処理を行う。なお、上記では検査基準線の表示形態を実線・破線で制御する方法を示したが、これに限らず、表示色を変える等の制御を行ってもよい。

【0067】

50

図 1 4 は、上記の第 1 の表示方法および第 2 の表示方法による検査基準線の表示例を示している。図 1 4 (a) は第 1 の表示方法に対応しており、図 1 4 (b) は第 2 の表示方法に対応している。

【 0 0 6 8 】

図 1 4 (a) では、検査基準線 1 7 5 a , 1 7 5 b 上の点に関しては、基準線 1 7 0 からの 3 次元距離が検査基準値に等しいと判定されるため、検査基準線 1 7 5 a , 1 7 5 b は実線で表示されている。一方、検査基準線 1 8 0 上の点に関しては、基準線 1 7 0 からの 3 次元距離が検査基準値に等しくないと判定されるため、検査基準線 1 8 0 は破線で表示されている。

【 0 0 6 9 】

また、図 1 4 (b) では、基準線 1 8 5 からの 3 次元距離が検査基準値に等しいと判定された点を通る検査基準線 1 9 0 が実線で表示されている。さらに、計測点 1 9 5 を通り、基準線 1 8 5 に平行な検査基準線 2 0 0 も表示されている。

【 0 0 7 0 】

次に、C P U 1 8 が検査基準値を取得する方法を説明する。上記では、図 1 1 (a) に示した一時計測点 1 1 5 a と基準線 1 5 0 との距離の算出結果を検査基準値としていたが、これに限られない。例えば、ユーザが検査基準値を入力することも可能である。例えば、検査基準値を入力するため、ユーザはリモートコントローラ 4 のレバースイッチ 4 2 を操作することによって検査基準値を入力し、C P U 1 8 は、R S - 2 3 2 C I / F 1 7 を介してリモートコントローラ 4 から入力される信号に基づいて検査基準値を識別する。

【 0 0 7 1 】

この場合、ユーザはまず検査対象の劣化部分上の 2 点を指定し、続いて検査基準値を入力するだけで、検査基準線を表示することが可能となり、同様の検査を行うことが可能となる。具体的には、図 1 2 に示した 2 点 A , B と距離 h がユーザによって指定されることになるので、これらから点 C の位置を求めれば、上記の方法を適用することが可能となる。

【 0 0 7 2 】

点 C の位置は以下のようにして求められる。u を媒介変数とし、画像上で点 A を通り直線 l 1 に垂直な直線上の点を E (u) とし、点 E (u) に対応する空間上の点を $T^*(u)$ とする。ただし、点 E (u) が画像範囲内になるように u の範囲を設定する。また、点 $T^*(u)$ および直線 m 1 の距離と h との差が所定値未満となる u を求める。この条件を満たす u を u_0 とし、点 E (u_0) を点 C とする。

【 0 0 7 3 】

検査基準値を取得するには、リモートコントローラ 4 の操作による入力のほか、以下のような方法が可能である。

(a) 検査対象毎の検査基準値を内視鏡装置内の記憶媒体に記憶させておき、ユーザによって検査対象の情報が入力されたら、その検査対象に対応した検査基準値を記憶媒体から読み出す。

(b) 検査対象毎の検査基準値を外部の記憶媒体に記憶させておき、ユーザによって検査対象の情報が入力されたら、その検査対象に対応した検査基準値を外部の記憶媒体から取得する。

(c) 検査対象を識別する手段を設けると共に検査対象毎の検査基準値を内視鏡装置内の記憶媒体に記憶させておき、識別された検査対象に対応した検査基準値を記憶媒体から読み出す。

(d) 検査対象を識別する手段を設けると共に検査対象毎の検査基準値を外部の記憶媒体内の記憶媒体に記憶させておき、識別された検査対象に対応した検査基準値を外部の記憶媒体から取得する。

【 0 0 7 4 】

上記 (a) では、各検査対象の情報と検査基準値とが関連付けられた情報が例えば R O M 1 3 に予め格納される。ユーザはリモートコントローラ 4 の操作により検査対象の情報

10

20

30

40

50

を入力する。CPU 18は、入力された情報と関連付けられた検査基準値をROM 13から読み出して使用する。

【0075】

上記(b)では、各検査対象の情報と検査基準値とが関連付けられた情報が予め外部の記憶媒体に格納される。外部の記憶媒体は、ネットワークを介したアクセスが可能なサーバ内に設けた記憶媒体でもよいし、PCMCIAメモリカード32やフラッシュメモリカード33等の記憶媒体でもよいし、パーソナルコンピュータ31内の記憶媒体でもよい。ユーザはリモートコントローラ4の操作により検査対象の情報を入力する。CPU 18は、入力された情報と関連付けられた検査基準値をPCMCIAメモリカード32やフラッシュメモリカード33等の記憶媒体から読み出して使用する。あるいは、CPU 18は、

10

【0076】

上記(c)では、検査対象を識別する手段として、バーコードリーダやICタグリーダ等の読み取り器を設ける。また、各検査対象の情報と検査基準値とが関連付けられた情報が例えばROM 13に予め格納される。この例の場合、図15に示すように読み取り器36がRS-232C I/F 17に接続される。検査時にユーザは検査対象に貼付されているバーコードやICタグ等を読み取り器36で読み取る。CPU 18は、RS-232C I/F 17を介して読み取り器36から入力される信号に基づいて、バーコードやICタグ等が示す検査対象の情報を識別する。さらに、CPU 18は、識別した情報と関連

20

【0077】

上記(d)では、検査対象を識別する手段として、バーコードリーダやICタグリーダ等の読み取り器を設ける。また、各検査対象の情報と検査基準値とが関連付けられた情報が予め外部の記憶媒体に格納される。CPU 18は、上記(c)と同様にして検査対象の情報を識別し、上記(b)と同様にしてその情報と関連付けられた検査基準値を外部の記憶媒体から取得して使用する。

【0078】

次に、検査基準線の他の表示方法を説明する。検査基準線は直線に限らず、折れ線や曲線等でもよい。また、以下に示すように円(円弧を含む)等でもよい。以下、図16を参照しながら、円状の検査基準線の表示方法を説明する。図16(a)は画像上の検査対象を示し、図16(b)は空間上の検査対象を示している。検査基準線の表示は以下のようにして行われる。ユーザが検査対象の劣化部分の第1の基準点(計測点)を指定し、さらに第1の基準点からの距離が検査基準値と一致する位置に第2の基準点を指定すると、第1の基準点を中心とし第2の基準点を通る円として検査基準線が表示される。

30

【0079】

ここで、ユーザが指定する基準点である画像上の点をA, Bとし、点A, Bに対応する空間上の点をP, Qとする。また、画像上で2点A, B間の距離をkとし、空間上で2点P, Q間の距離をhとする。また、点Aを中心とし点Bを通る半径kの円(検査基準線)をCとし、点Pを中心とし点Qを通る半径hの円をRとする。また、 θ を媒介変数として円C上を動く点をD(θ)とし、円R上を動く点をS(θ)とする。また、画像上の点D(θ)に対応する空間上の点をS*(θ)とする。また、点A, B, P, Q, D(θ), S(θ), S*(θ)の位置ベクトルをa, b, p, q, d(θ), s(θ), s*(θ)とする。

40

【0080】

円C上の全ての点に関して中心からの3次元距離が検査基準値に等しいとは限らない。なぜなら、円C上の点は画像上の点であり、その点に対応した空間上の点が空間上の点Pから検査基準値だけ離れているとは限らないからである。例えば、円C上の点に関して、検査対象上の点では中心からの3次元距離が検査基準値に等しく、検査対象がない背景上の点では中心からの3次元距離が検査基準値とは異なるということがある。

50

【 0 0 8 1 】

そこで、円 C 上の各点で計測を行って中心からの 3 次元距離を求め、3 次元距離が検査基準値に等しいと判定された点では実線を表示し、3 次元距離が検査基準値に等しくないと判定された点では破線を表示する。具体的には、円 C の方程式 ((9) 式) に従って、 θ を変化させながら、位置ベクトル $d (\theta)$ および対応する空間上の位置ベクトル $s^* (\theta)$ を算出する。ただし、 $U (\theta)$ は (1 0) 式で表され、 $0 \leq \theta < 2 \pi$ である。

$$d (\theta) = a + U (\theta) (b - a) \quad \cdots (9)$$

【 0 0 8 2 】

【数 4】

$$U(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \cdots (10)$$

10

【 0 0 8 3 】

点 $S^* (\theta)$ および点 P の距離と h との差が小さいとき、すなわち (1 1) 式を満たす場合に、上記の 3 次元距離が検査基準値に等しいと判定する。ただし、 e は所定の閾値である。なお、上記と同様にして検査基準線を楕円で表示してもよい。

【 0 0 8 4 】

【数 5】

$$\left| \|s^*(t) - s(t)\| - h \right| < e \quad \cdots (11)$$

20

【 0 0 8 5 】

上述したように、本実施形態によれば、劣化部分の劣化の度合いを画像の目視により判断する検査の基準となる目印 (検査基準線) が、基準点 (計測点) の位置と検査基準値とに基づいて算出した表示位置に表示されるので、ユーザは劣化部分の劣化の度合いを画像上で視覚的に判断することができる。したがって、数値の比較により劣化部分の可否を判定する従来の検査よりも視覚的に分かりやすい検査を行うことができる。

【 0 0 8 6 】

以上、図面を参照して本発明の実施形態について詳述してきたが、具体的な構成は上記の実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。例えば、上記の実施形態では、基準線および検査基準線を左画像上に表示しているが、基準線および検査基準線を右画像上に表示してもよい。

30

【図面の簡単な説明】

【 0 0 8 7 】

【図 1】本発明の一実施形態による内視鏡装置の全体構成を示す斜視図である。

【図 2】本発明の一実施形態による内視鏡装置の内部構成を示すブロック図である。

【図 3】本発明の一実施形態による内視鏡装置が備えるリモートコントローラの斜視図である。

【図 4】本発明の一実施形態による内視鏡装置に使用されるステレオ光学アダプタの斜視図である。

40

【図 5】本発明の一実施形態による内視鏡装置に使用されるステレオ光学アダプタの内部構成を示す断面図である。

【図 6】本発明の一実施形態におけるステレオ計測による計測点の 3 次元座標の求め方を説明するための参考図である。

【図 7】本発明の一実施形態における計測処理の手順を示すフローチャートである。

【図 8】本発明の一実施形態における計測処理の手順を示すフローチャートである。

【図 9】本発明の一実施形態における表示画面を示す参考図である。

【図 10】本発明の一実施形態における表示画面を示す参考図である。

【図 11】本発明の一実施形態における表示画面を示す参考図である。

50

【図 1 2】本発明の一実施形態における検査基準線の表示方法を説明するための参考図である。

【図 13】本発明の一実施形態における検査基準線の表示方法を説明するための参考図である。

【図 1 4】本発明の一実施形態における検査基準線の表示方法を説明するための参考図である。

【図 15】本発明の一実施形態による計測用内視鏡装置の内部構成を示すブロック図である。

【図 16】本発明の一実施形態における検査基準線の表示方法を説明するための参考図である。

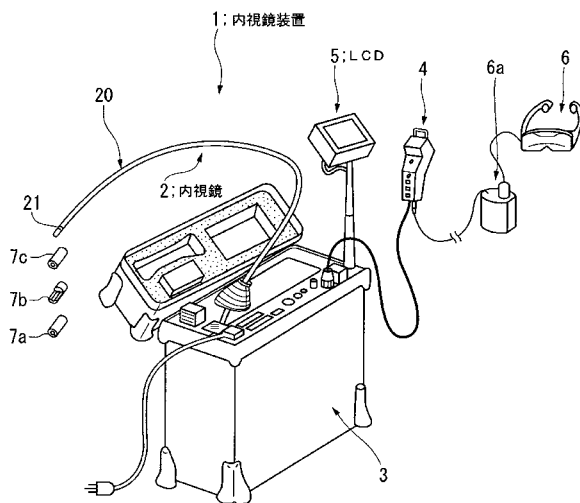
【符号の説明】

【 0 0 8 8 】

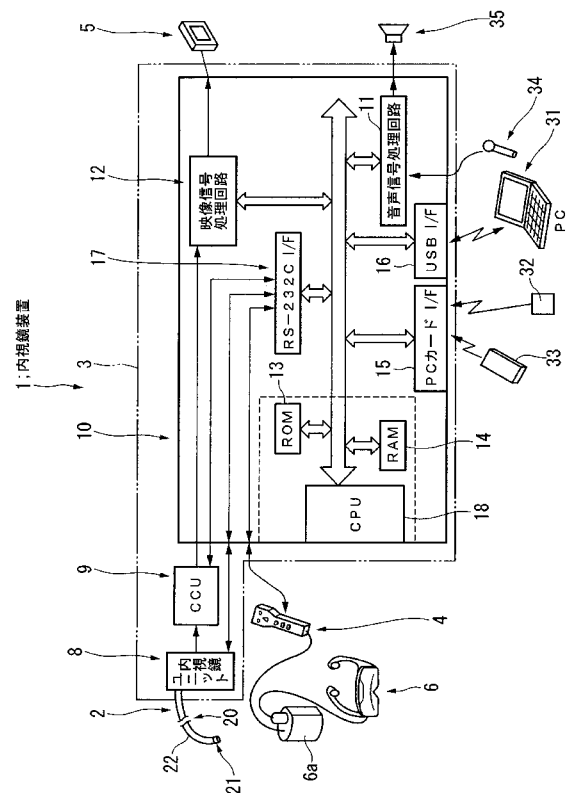
1・・・内視鏡装置、2・・・内視鏡、4・・・リモートコントローラ（入力手段）、
12・・・映像信号処理回路（画像処理手段）、18・・・CPU（基準点設定手段、算
出手段、制御手段、取得手段）、36・・・読み取り器（識別手段）

10

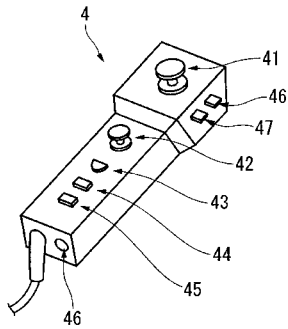
【 図 1 】



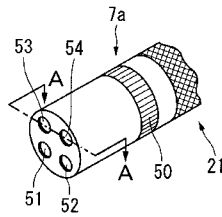
【 図 2 】



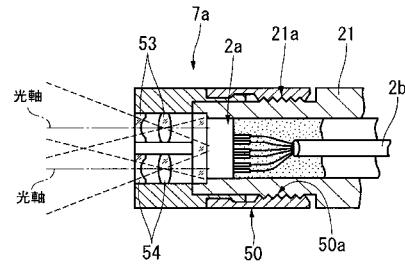
【図 3】



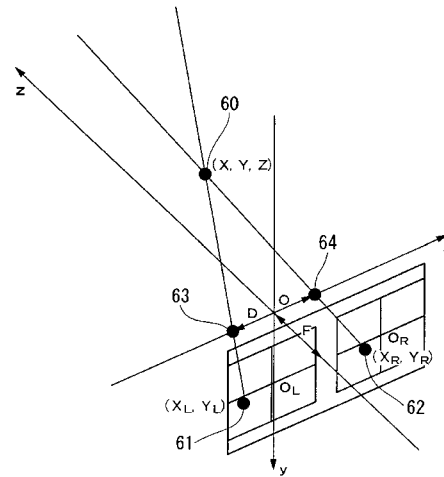
【図 4】



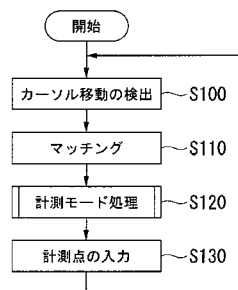
【図 5】



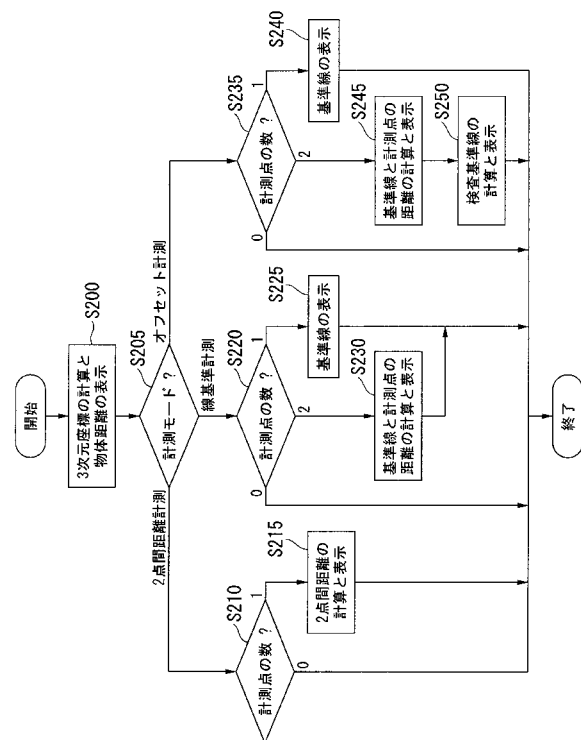
【図 6】



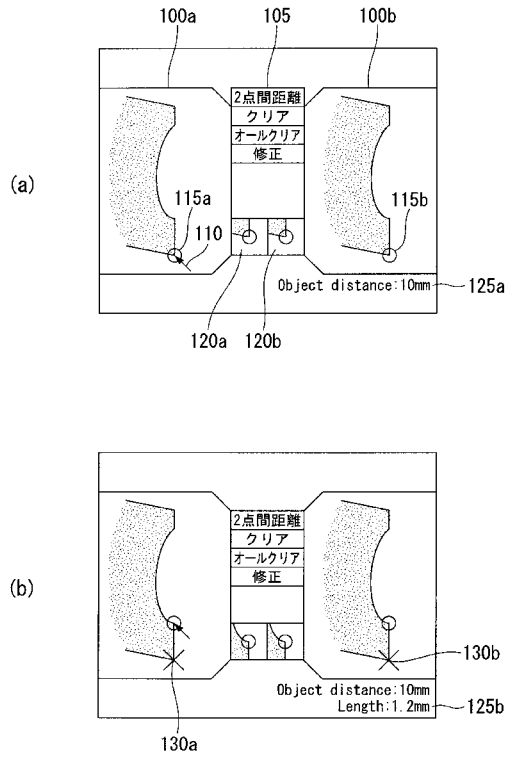
【図 7】



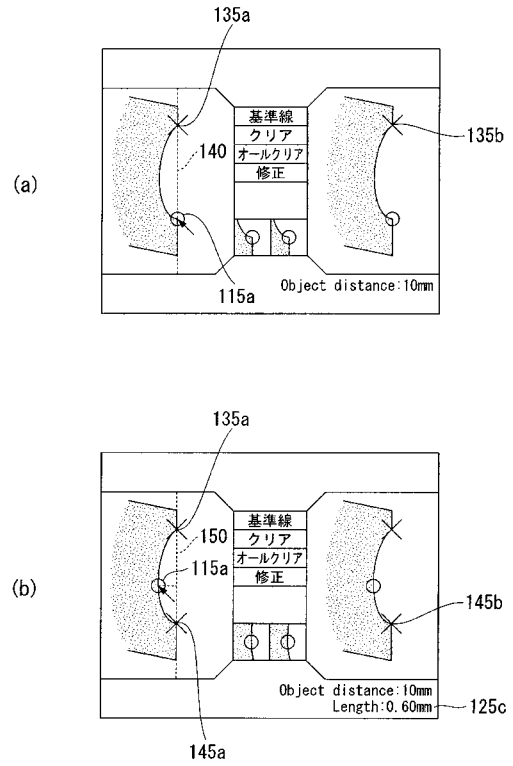
【図 8】



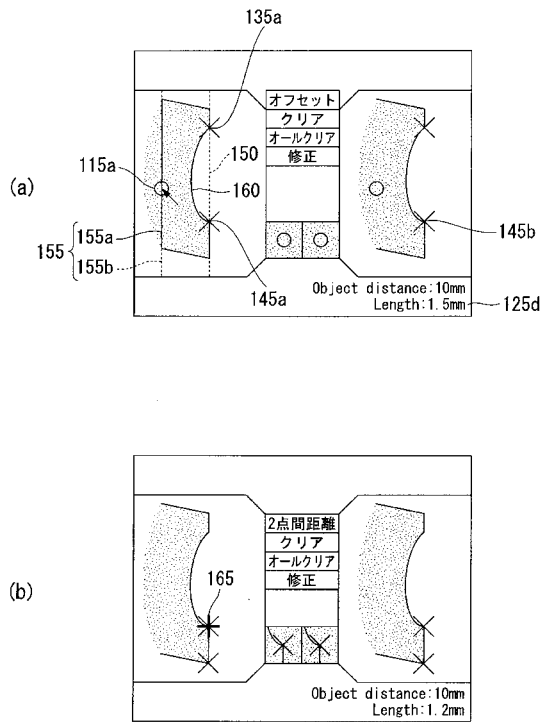
【図 9】



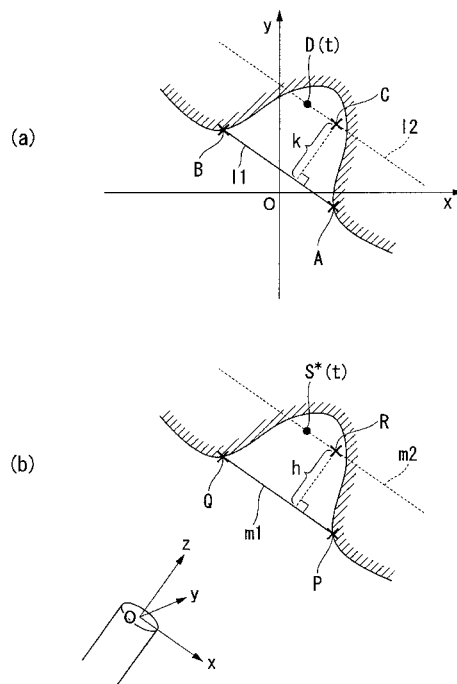
【図 10】



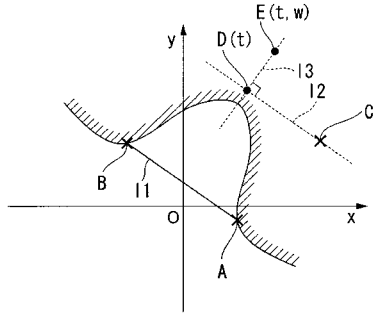
【図 11】



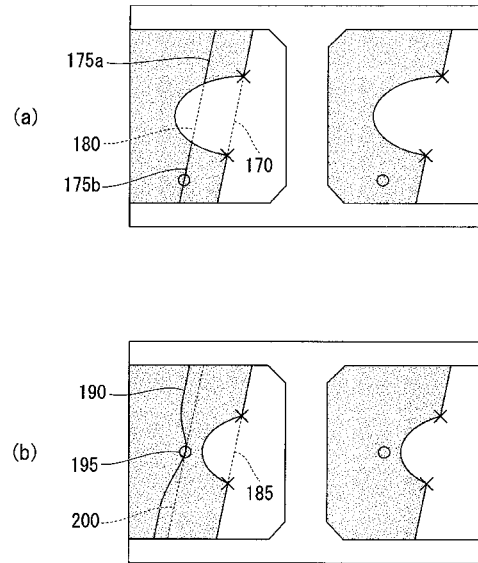
【図 12】



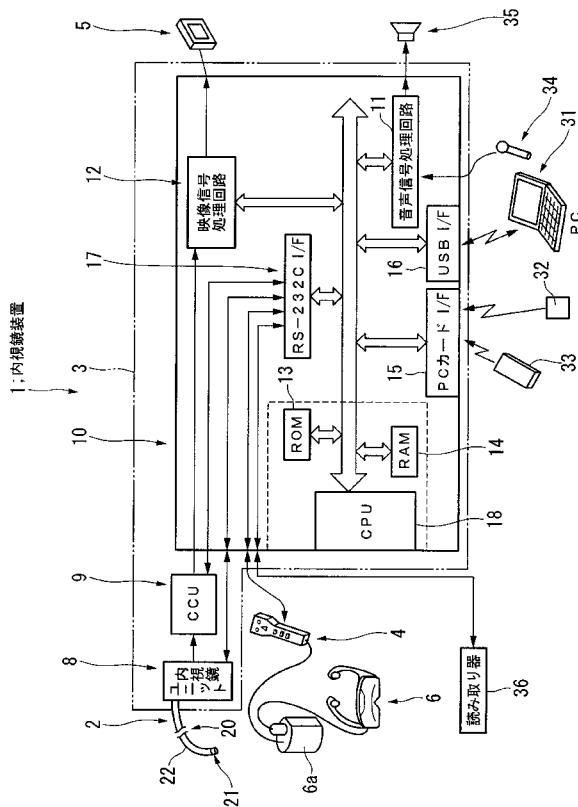
【図 13】



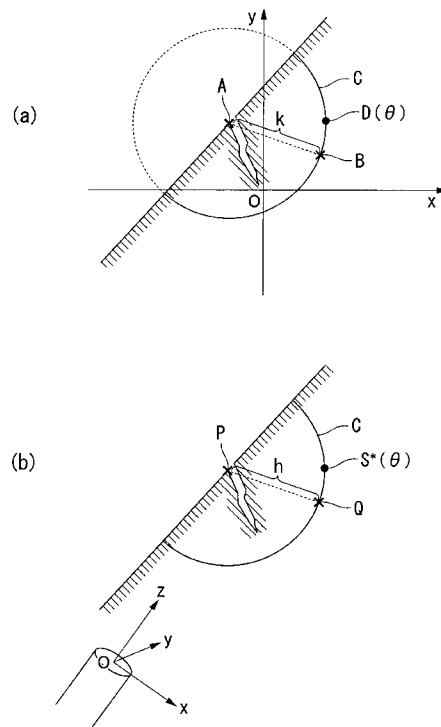
【図 14】



【図 15】



【図 16】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.

F I

テーマコード(参考)

A 6 1 B 1/00 3 0 0 E

(72)発明者 中野 澄人

東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目 4 3 番 2 号 オリンパス株式会社内

F ターム(参考) 2F065 AA04 BB05 CC08 FF05 FF09 FF26 FF27 JJ03 JJ05 JJ26
QQ24 QQ31 SS13
2G051 AA82 AB20 CA04 CC01
2H040 AA01 BA22 DA03 DA12 DA15 DA21 FA01 FA02 GA02 GA11
4C061 AA29 BB06 HH52 JJ17 LL02 LL08 SS21 WW13 YY02 YY12
5B057 AA01 BA02 BA24 DA04 DA08 DB02 DC05 DC32

专利名称(译)	内窥镜设备和程序		
公开(公告)号	JP2009168499A	公开(公告)日	2009-07-30
申请号	JP2008004294	申请日	2008-01-11
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯株式会社		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯公司		
[标]发明人	中野澄人		
发明人	中野 澄人		
IPC分类号	G01B11/00 G01N21/954 G02B23/24 G06T1/00 A61B1/00		
FI分类号	G01B11/00.H G01N21/954.A G02B23/24.A G02B23/24.B G06T1/00.300 A61B1/00.300.E A61B1/00.522 A61B1/00.551 A61B1/045.610 A61B1/045.618 A61B1/045.621 A61B1/045.622 G06T7/00.610		
F-TERM分类号	2F065/AA04 2F065/BB05 2F065/CC08 2F065/FF05 2F065/FF09 2F065/FF26 2F065/FF27 2F065/JJ03 2F065/JJ05 2F065/JJ26 2F065/QQ24 2F065/QQ31 2F065/SS13 2G051/AA82 2G051/AB20 2G051/CA04 2G051/CC01 2H040/AA01 2H040/BA22 2H040/DA03 2H040/DA12 2H040/DA15 2H040/DA21 2H040/FA01 2H040/FA02 2H040/GA02 2H040/GA11 4C061/AA29 4C061/BB06 4C061/HH52 4C061/JJ17 4C061/LL02 4C061/LL08 4C061/SS21 4C061/WW13 4C061/YY02 4C061/YY12 5B057/AA01 5B057/BA02 5B057/BA24 5B057/DA04 5B057/DA08 5B057/DB02 5B057/DC05 5B057/DC32 4C161/AA29 4C161/BB06 4C161/HH52 4C161/JJ17 4C161/LL02 4C161/LL08 4C161/SS21 4C161/WW13 4C161/YY02 4C161/YY12 5L096/AA09 5L096/BA03 5L096/CA18 5L096/CA22 5L096/CA24 5L096/FA03 5L096/FA04 5L096/FA62 5L096/FA66 5L096/FA67 5L096/FA69 5L096/LA17		
代理人(译)	塔奈澄夫		
其他公开文献	JP5307407B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种能够在视觉上判断图像上的劣化部分的劣化程度的内窥镜装置和程序。CPU (18) 在通过内窥镜 (2) 捕获检查目标而获得的图像中设置检查目标的劣化部分的基准点。此外，CPU 18基于基准点的位置和检查基准值，计算标记的显示位置，该标记的显示位置是用于在视觉上判断劣化部分的劣化程度的检查基准。此外，视频信号处理电路12处理图像以便在由CPU 18计算的显示位置处显示标记。[选择图]图2

